

1. Record Nr.	UNINA990001021490403321
Autore	Lannoo, Michel
Titolo	Point Defects in Semiconductors I : Theoretical Aspects / Michel Lannoo, Jacques Bourgoïn ; with a foreword by J. Friedel
Pubbl/distr/stampa	Berlin [etc.] : Springer-Verlag, 1981
ISBN	3-540-10518-2
Collana	Springer series
Disciplina	530.4
Locazione	F11
Collocazione	32B-028
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia